

逻辑测试技术和可测性设计

找书就上教客网 —— www.jiaokey.com

《逻辑测试技术和可测性设计》是由HIDEO FUJIWARA著；程昭 陈开华 王旭东 贾立宗译编著的精品图书， 由《计算机技术》编辑部出版。教客网提供百万电子书在线阅读和PDF下载地址服务， 是广大读者学习交流聚集地。教客网致力于为读者提供高质量的图书交流资源，涵盖教育、科技、文学、艺术等多个领域。

书名	逻辑测试技术和可测性设计
作者	HIDEO FUJIWARA著；程昭 陈开华 王旭东 贾立宗译
出版社	《计算机技术》编辑部
ISBN	
出版日期	
页数	114
价格	
关键词	
分类	

本书出售、求购地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11994672.html>

更多相关图书推荐：<https://www.jiaokey.com> HIDEO FUJIWARA著；程昭 陈开华

王旭东 贾立宗译其他作品：<https://www.jiaokey.com/search?q=HIDEO>

FUJIWARA著；程昭 陈开华 王旭东 贾立宗译 《计算机技术》编辑部出版图书：<https://www.jiaokey.com/publisher/> 《计算机技术》编辑部

关键词搜索：<https://www.jiaokey.com/search?q=逻辑测试技术和可测性设计>

教客网 -

提供百万本电子书免费在线阅读，PDF下载，支持手机、平板、电脑多端访问。 包含教材、教辅、文学、科技、艺术等各类图书资源，是您学习和阅读的最佳选择。